· CLIPPEDIMAGE= JP403221804A

PAT-NO: JP403221804A

DOCUMENT-IDENTIFIER: JP 03221804 A

TITLE: METHOD FOR DETECTING RUGGEDNESS OF MAGNETIC METAL PLATE

PUBN-DATE: September 30, 1991

INVENTOR-INFORMATION:

NAME

WASA YASUHIRO

ASSIGNEE-INFORMATION:

NAME

COUNTRY

NEC CORP

N/A

APPL-NO: JP02017511

APPL-DATE: January 26, 1990

INT-CL_(IPC): G01B011/30; G01B007/34

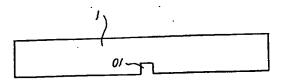
PURPOSE: To rapidly and easily detect the ruggedness of a metal plate from the rotational angle of a polarization face of reflected light reflected from a substance having a pole Kerr effect by making a spot-like straight polarized light incident upon the substance so as to sweep its surface.

CONSTITUTION: A magnetic field is impressed in the direction parallel with the surface of the magnetic metal plate 1 by using a permanent magnet 2 and a york 3 having high magnetic permeability in order to detect a recessed part 10 on the surface of the plate 1. In the vicinity of the recessed part 10, a leaked magnetic field 11 is distributed on the surface and an iron thin film 6 is formed on a non-magnetic base 5 in the vicinity of the magnetic field 11. The thin film 6 is magnetized by the magnetic field 11 and allowed to have the pole Kerr effect. Then, straight polarized light 8 is made incident from a polarizing light source 7 to the thin film 6 and the rotational angle of the polarized face of the reflected light is detected by a photodetector 9. Consequently, the size of the leaked magnetic field, i.e. the existence and size of a rugged part, can be known. Since the incident straight polarized light is like a spot, the magnetic field can be locally measured and the wide distribution of the leaked magnetic field can be known by sweeping the spot on the thin film 6.

COPYRIGHT: (C)1991,JPO&Japio

EXCT Version: 1.01.0015)

図 6 策



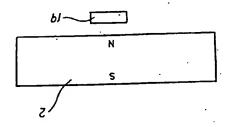
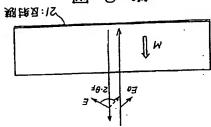
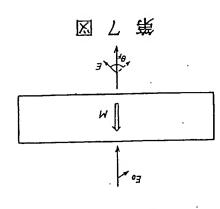
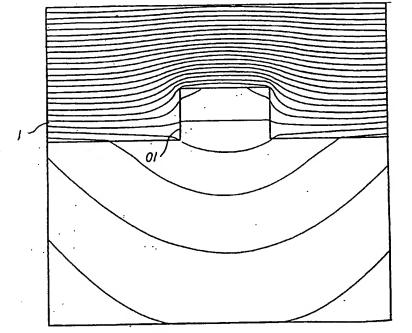


図8第



図の第





19日本国特許庁(JP)

@特許出願公開

@ 公開特許公報(A) 平3-221804

Int. Cl. 5

識別記号

庁内整理番号

❸公開 平成3年(1991)9月30日

G 01 B 11/30

102 Z

7907-2F 8505-2F

審査請求 未請求 請求項の数 2 (全6頁)

②発明の名称 磁性金属板の凹凸検知方法

②特 顧 平2-17511

. 20出 願 平 2 (1990) 1 月26日

@発明者 和佐

泰 宏

東京都港区芝5丁目33番1号 日本電気株式会社内

创出 顋 人 日本電気株式会社

東京都港区芝5丁目7番1号

0代 理 人 弁理士 菅 野 中

明 和 机

1. 発明の名称

既性企風板の凹凸板知方法

- 2. 特許請求の範囲
 - (1) 慰性を有する金属板に印加した磁場が鉄金属板の凹凸によって変化するのを利用して磁性を有する金属板の凹凸を検知する方法であって、

金属板表面に平行な方向に磁場を印加し、前記即加磁場によって金属板の凹凸部に生じる離れ磁場の垂直成分が分布する位置に、極力一効果を存する物質を配置し、前記極力一効果を存する物質にスポット状の直線偏光をそのスポットが物質面を提引するように入射させ、前記物質からの反射光の偏光面の回転的の大きさによって金属板の凹凸を検知することを特徴とする磁性金属板の凹凸を検知することを特徴とする磁性金属板の凹凸

(2) 磁性を打する金属板に印加した磁場が数金属板の凹凸によって変化するのを利用して磁性を打する金属板の凹凸を検知する方法であって、

企爲収表而に平行な方向に磁場を印加し、企匠

- 1 -

板の凹凸部に生じる凝れ磁場の低度成分が分布する位置にファラデー効果を有する物質を配置し、 前記ファラデー効果を有する物質にスポット状の 直線偏光をそのスポットが物質面を婦引するよう に入射させ、前記物質の端面に設けられた反射膜 からの反射光の偏光面の回転角の大きさによって 金属板の凹凸を検知することを特徴とする磁性金 域板の凹凸を刺力法。

- 3. 発引の詳細な説明
- 【旅菜上の利用分野】

本 発明は 磁性 金属 板 表 而 の 凹 凸 の 検知 力 法 に 関する。

【従来の技術】

鉄、駅、ニッケル合金等の磁性を打する金属板設備の凹凸の検知力法は、材料の非破壊検査に広く利用されている。さらに最近、朽れや独装に強いことから金属板の設面にパーコート等を刻印したもの(特顧明63-015973号「金属板刻印パーコード」を用い、磁気的にこのパーコードパターンを設み取ることによって製品や部品の管理を行う手

法が関発され始めている。この場合にも、金瓜炎 耐を検知する技術が利用されている。

磁性金属板表面の凹凸を読み取る従来の技術について以下に述べる。なお、簡単のために金属板に形成された1つの凹部の検知について述べる。

第8個に凹部検知の原理図を示す。磁性金属板 1に凹部10が存在するのを磁気を利用して検知す るには、まず磁性金属板1の表面に対して飛程力 向に磁場が印加するように永久磁石2を配配し、 凹部10によって変化する磁場の重を磁気センサ18 で検知し、凹部10の存在を検知する。このために は、磁性金属板1の表面の額々の位数に対応して 磁気センサ18の出力を認定する必要がある。それ には、次の2つの方法が考えられる。すなわち、

- (i) 磁気センサを) つだけ川い、磁性金属板に対して検知部(永久磁石と磁気センサ)を機械的に 掃引し、磁気センサの出力を時系列に測定する。
- ② 磁気センサをアレイ状に複数個配配し、各センサの出力を同時に額定する。

という2つの方法が考えられる。

- 3 -

検知する方法であって、

金属板表面に平行な方向に磁場を印加し、前記印加磁場によって金属板の凹凸部に生じる調れ磁場の進程成分が分布する位置に、極力一効果を行する物質を配位し、前記極力一効果を行する物質にスポットが動質では、前記を行っているように入射させ、前記物質からの反射光の研究面の回転外の大きさによって金属板の凹凸を検知するものである。また、本発明に係る確性金属板の凹凸板知がは金属板の凹凸においては、磁性を行する金属板に印加した磁場がは金属板の凹凸になって変化するのを利用して磁性を行する金属板の凹凸を検知する方法であって、

金属板表面に平行な力向に磁場を印加し、金属板の凹凸部に生じる溢れ磁場の垂直成分が分布する位置にファラデー効果を有する物質を配置し、前記ファラデー効果を有する物質にスポット状の似線幅光をそのスポットが物質面を掃引するように入射させ、前記物質の幅面に設けられた反射数からの反射光の偏光面の回転角の大きさによって

[発明が解決しようとする無題]

上記の従来が法では、磁気センサの調定したい点に配置しなければならない。そのために、例えば(1)の帰引が式では、検知部を帰引しなければならず、認定に時間がかかるという欠点を有する。特に、検知範囲が2次元的に広がった場合には、調定時間は非常に投くなる。また、この欠点がない図の方式でも、複数観のセンサのバラつきが問題になり、生産の少別が駆くなる。また軽気のセンサの特性を結正するための数数が複雑になり、路値なものになる。また磁気センサを2次元的に配位するためにはセンサイクの取り出し配線が複雑になるという欠点がある。

本発明の目的は前記課題を解決した磁性金属板の凹凸検知力法を提供することにある。

(似道を解決するための手段)

前記目的を選成するため、本発別に係る磁性金 最板の凹凸検知力法においては、磁性を打する金 最板に印加した磁場が飲金属板の凹凸によって変 化するのを利用して磁性を打する金属板の凹凸を

-4-

企函板の凹凸を検知するものである.

(4:31)

先に述べた従来方法の欠点は、磁気センサを測 定したい点に配配しなければならないことから生 じている。

これに対して、水発明では磁気センサの代わりに光を加いて平面内を掃引し、磁場の分布を割定するものである。周知のとおり、光は直進性に優れ、ミラーによって移動にその方向を変化させることができるので、平面内を高速に掃引することができる。

本見引では、光を用いて磁場を測定するために、 板カー効果及びファラデー効果を用いている。

第6図は極力一効果の原型を示したものである。 鉄砂数等の極力一効果の優れた物質に磁塩を印加 し、物質内に磁化以が生じているとする。この物 質の磁化力両に対して垂直な数面に超級優光が入 射すると、物質表面で反射された反射光の優光面 は入射光の観光面に対してある角度 0 K だけ回転 する。これが樹力一効果である。 このカー回転列のKは磁化Mに比例するので、 偏光酚の回転角を測定することによって磁化Mす なわち印加磁場が測定できる。

第7個はファラデー効果の原理を示したものである。イットリウム鉄ガーネット(Y1G)等のファラデー効果の優れた毎質に磁化Mが生じているとき、磁化力向に平行な異線偶光が透過した場合、透過した光の偏光面は入射光の偏光面に対してある角度のドだけ回転する。これがファラデー効果である。

ファラデー効果の場合は、第8図に示したように、物質の場面に反射終21を設けることによって透過光を反射させた場合、個光面の回転角は20Fになるので、より有効に軽化を測定することができる。何れにしても、ファラデー回転角0Fは磁化Mに比例するので、個光面の回転角を測定することによって磁化Mすなわち印加磁場が測定できる。

樹カー効果又はファラデー効果を有する物質を 検知対象の磁性企品観視部付近に配散した場合、

- 7 -

(災施例)

以下、本発明の実施例を図面を用いて述べる。 (実施例1)

第1図は本発明の実施例1を示す構成図である。 図において、磁性金属板1の表面上の凹部10を 検知するために、永久磁石2と高遊磁率を有する 物質(フェライト等)からなるヨーク3を川いて磁 性命屋板1の製面に、平行な方向に磁場4を印加 する。 前5図に示したように凹部10付近では凝れ 磁界11が表面に分布する。 編れ磁界の近傍に非磁 性栽板 5 上に形成した鉄筋膜 6 を配置する。鉄停 庭 6 は恐れ磁界川によって磁化され、極力一効果 をもつようになる。個光光飘?から直線偏光8を 鉄雜版 6 に入射させ、反射光の偏光面の回転角を 光検出器8によって検出する。これによって凝れ 磁界の大きさ、すなわち凹凸部の有無や大きさを 知ることができる。入射する直線偏光はスポット 状になっており、局所的な磁場を翻定することが でき、スポットを鉄符数6上で提引させることに よって、広範囲の溢れ磁界の分布を知ることがで

検知可能な磁場(磁化)成分は物質表面に垂直な方向である。したがって、磁性金属板の凹凸によって垂直が力向の磁場の変化が生じるように磁性金属板の設面に平行に磁場を印加し、金属板製師の凹凸によって生じる溢れ磁界が垂直方向の成分をもつことを利用している。第5 関には凹部10を行する磁性金属板1の表面に平行に磁場を印加したときの凹部付近における磁場の様子を有限変異法で計算したものである。凹部10を中心に漏れ磁界が生じているのがわかる。

本発明では、編れ磁化の分布する近份に極力一効果又はファラデー効果を有する物質を配置し、 編れ磁界の飛費力向成分によって物質内に生じる 飛費力向の磁化Mによる偏光面の回転を調定する。 凹凸のない部分では、編れ磁界がないので偏光面 の回転は小さく、凹凸の存在する部分では編れ磁 界によって偏光面の回転が大きくなる。これを利 用して、金属表面の凹凸の存無又は大きさを検知 することができる。

- 8 -

きる.

(災庭例2)

第2 関は本発明の実施例2 を示す構成圏である。 関において、磁場の印加力法は第1 図と関係である。一端に反射設21を設けたイットリウム鉄ガーネット(YIG)20を反射設21が磁性金属板1 のガを向くように編れ破界11の近份に配配する。 VIG 20は編れ磁界11によって磁化され、ファラデー効果を示すようになる。 偏光光線 7 から延線 ビー 分裂を示すようになる。 偏光光線 7 から延線 ビームスプリッター22で入射光と分離した後、光 検出器8によって編光面の回転角を検出する。 この場合も、第1 図と同様に入射光をスポット状にし、線引することで編れ磁界の分布を知ることができる。これによって編れ磁界の大きさ、すなわち凹凸部の打無や大きさを知ることができる。

これらの災絶例で用いている優光光線7の構成 例を第3個に示す。通常の光線12から出た光のう ち単色光器(フィルタ)で単一波技の光にしたのち、 ポリゴンミラー等の可動ミラー15で光路を提引さ せられるようにして偏光子16を通して直線偏光 8にする。その後、レンズ14を通してスポット状に 処光させる。なお、光紙としてレーザーを用いた 場合には、単色光器は不要である。

このような構成の優光光版により、可動ミラー15によってスポット状の光を照射面内で高速に同りさせることができる。例えば、利印パーコードの場合、提引する距離(パーコードの場)は5~10cmであり、従来の機械提引では1秒程度必要なのに対し、本発明の光掃引では0.01秒以下に高速化できる。パーコードの場合は1次元掃引で十分であるが、金匹板に利印された文字を設み取る場合のように2次元掃引が必要な場合は、本発明の高速性はさらに顕著になる。

第4回に光検出器 8の構成例を示す。レンズ14で組光した光を検光子17を通した後、フォトダイオード等の検出器 18に入れる。ここで、検光子17は磁性金属表面の凹凸がない状態のとき透過光が 扱小になるように関致しておく。このようにする ことによって、金属表面の凹凸部の硬れ磁界によ る磁化で解光面回転がおきたとき検光子を遊過する光の低が増加し、凹凸を検知することができる。 (発明の効果)

以上述べたように、本発明により磁性金属教面の凹凸を高速にしかも容易に換知することができ、 したがって材料の非破壊検査や金属板パーコード 設み取りを高速、かつ容易に行うことができる効 果を打する。

4. 増削の節単な説明

第1図は本発明の製施例1を示す構成図、第2図は本発明の製施例2を示す構成図、第3図は傷光光線の構成例を示す図、第4図は光検出器の構成例を示す図、第5図は金属表面の凹部付近の臨れ磁界の様子を示す図、第6図は根カー効果の原理を示す図、第7図はファラデー効果の原理を示す図、第8図は反射型のファラデー効果の原理を示す図、第8図は従来の磁性金属板表面の凹凸検知法の原理を示す図である。

- 12 -

1 …磁性金属板

· 2 ···永久磁石

3 … ヨーク

4 …胜题

- 11 -

5 …非磁性基板

6 …鉄存版

7 … 偏光光额

8 … 直線偏光

9 …光検出器

10…四郎

11… 初れ磁界

20…イットリウム鉄ガーネット(Y I G)

21 … 反射版

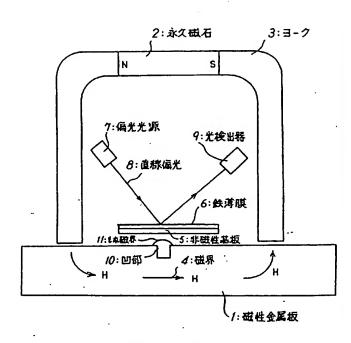
22…ビームスプリッター

特許出願人

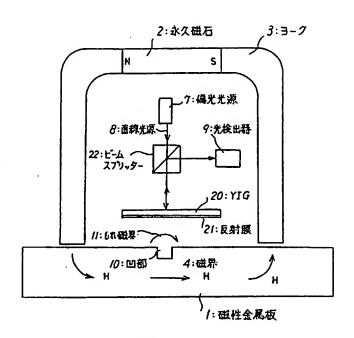
日本组织株式会社

代理人 弁理士 作野

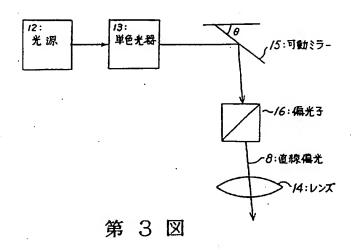


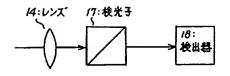


第 1 図



第 2 図





第 4 図